科学研究費助成事業

平成 27 年 4月28日現在

研究成果報告書

研究成果の概要(和文):本研究は、機械的駆動部を必要とせず、電圧のみにより焦点距離を制御することができる液 晶レンズを用いて、3次元形状の測定対象物に対して連続的に全焦点画像を得るための3次元顕微鏡システムを開発す ることである。液晶レンズ及び点灯制御可能なLEDリング型照明を用いた顕微鏡システムを開発し、各焦点面における 撮影した声をしたして、低度に取ります。 ことができた。さらに、低電圧駆動型液晶レンズを用いた局所統計量フィルタ処理による被写体表面の特徴抽出を行うことが可能となった。

研究成果の概要(英文):We propose a three-dimensional microscope imaging system for tuning a focal plane in a depth direction by using a composite objective lens with a liquid crystal (LC) lens without any mechanical movements. The focal length of the microscope imaging system is controlled by applying the voltage to electrodes of the LC lens with circularly hole-patterned electrode and external flat transparent electrode. The captured image of each focal length in the depth direction can be taken by using CMOS camera and ring a light emitting diode (LED) illuminator. The sharp and clear distributions can be derived by automatically selecting the images without highly reflective brightness. The all-focused images and depth mapping properties of the microscopic objects are obtained by processing our proposed image digital filter from contentious focal images.

研究分野:光デバイス工学

キーワード: 液晶レンズ 焦点距離 3次元顕微鏡 局所統計量フィルタ 合焦位置分布画像 合焦点画像

1. 研究開始当初の背景

 (1) 材料・デバイス等を生産する上で微細部品 の位置決めや検査等に光学顕微鏡等の拡大光 学系が用いられているが、倍率が高くなるにした がい、被写界深度が浅くなるため3次元形状の 測定対象物に対して全ての位置で被写界を合 わせることが困難であり、焦点面を他の奥行きへ 移動させる場合、被写体の位置ずれや大きさの 拡大・縮小等が生じる。そのため、被写体を動か さない焦点距離可変システムが必要とされる。奥 行き等を測定する方法は、干渉計測法 E.P.Goodwin and J.C.Wyant: "Interferometric Optical Testing"、SPIE Press (2006): (マイケル ソン干渉式:平行光をビームスプリッターにより 2 つの光路に分割し、分かれた光束をそれぞれ 2 枚の平面鏡で反射させ、元の光路を通りビーム スプリッターで重ねる事により干渉縞が生じる。 一方は高精度平面鏡で、他方は被検面で反射 させることにより平面度測定や段差測定も可能。 また、白色光を用いて白色干渉縞を解析するこ とで、不連続な干渉縞も観測が可能となり、フィ ゾー式では困難な微小域の密度分布・平面度 測定・段差膜厚測定等を非接触で高精度に測 定可能)】やレーザ共焦点顕微鏡(機械的駆動 部を持つ高速 x-v スキャナを組込み、結像する 位置にピンホールを置き対物レンズの合焦位置 以外からの光を排除できる光学系)があるが、焦 点位置を制御するために機械的駆動部を必要 とせず、焦点可変制御機能を有する液晶レンズ の新たなアプリケーションが必要である。

2. 研究の目的

本研究では、機械的駆動部を必要とせず、電 圧のみにより焦点距離を可変することができる "液晶レンズ"を用いて、3次元形状の測定対象 物に対して連続的に全焦点画像を得るための3 次元顕微鏡システムを開発することを目的として いる。本提案する液晶レンズを用いた3次元顕 微鏡システムを構成する上で、液晶レンズにお ける焦点距離制御の高速駆動化、リアルタイム での立体構造の全焦点画像解析法の確立を目 標としている。

3. 研究の方法

機械的駆動部を必要とせず、電圧のみにより 焦点距離を可変することができる"液晶レンズ"を 用いて、3次元形状の測定対象物に対して連続 的に全焦点画像を得るための3次元顕微鏡シス テムを開発するために、年度毎に焦点可変機能 を有する液晶レンズの高速駆動化・低電圧駆動 化・収差の問題を段階的に解決する。この液晶レ ンズを用いて、高倍率の対物レンズと組合せた 複合レンズを試作し、各焦点位置での取得した 画像をフィルタリング処理等の画像処理を行うこ とで、立体構造の測定対象物の全焦点画像の測 定を行い、最終的には検査装置、材料評価、バ イオ分野と医工融合分野での用途開発と実用化 を視野に入れた研究を行う予定である。

4. 研究成果

(1)液晶レンズにおける干渉縞観察システム

本研究で使用した電圧印加システムおよび干

渉縞測定システムを図1に示す。光源には He-Ne レーザ(波長λ = 0.633µm)を用い、コリメ ータと偏光子を透過した平行光は液晶レンズに 入射する。偏光子と検光子の偏光方向の組み 合わせを直交となるよう設定し、それらの間に液 晶レンズを挿入する。ここで、液晶レンズにおけ るラビング方向が偏光方向に対して 45° となる よう配置する液晶レンズの各電極にはマルチチ ャンネル出力を有する発振器を用いて同位相の 交流電圧(周波数 f= 20kHz、正弦波)を印加した。 発信器の振幅値は最大で±10V流電圧(周波数 f = 20kHz、正弦波)を印加した。発振器の振幅 値は最大で±10V 程度であるため、増幅器を用 いて信号の増幅を行った。液晶レンズに電圧を 印加することにより円形パターン内に屈折率分 布が生じ、透過波面の位相差分布により同心円 状の干渉縞が生じる、その干渉縞を CCD カメラ により撮影することで画像データとして PC に取り 込んだ[図1]。



(2)液晶レンズを用いた顕微鏡システム

液晶レンズを用いた顕微鏡システムを図 2 に 示す。顕微鏡の対物レンズは倍率が 10 倍 (NA=0.25)のレンズを使用し、液晶レンズの円 形開口部と対物レンズが一致するように配置し ている。液晶レンズと接眼レンズ間に偏光板を 取り付けた。なお,液晶分子の配向方向と偏光 板の偏光方向を合わせた。LED リング照明(中 心波長:625nm,照射角度約 160°)を用いて, 被写体全体に光が均一に照射するようにした。 鏡筒上部に高速カメラ(CASIO EX-F1,CMOS) を取り付けており, PC によって制御し被写体の 撮影を行うことができる。撮影画像の明るさはカ メラの露光時間と LED リング照明の印加する電 流値によって調節することができる。また,液晶 レンズの電源装置は PC に USB を介し接続され ており印加電圧が制御可能である。また,使用し た液晶レンズの構造を図3に示す。レンズ構造 は従来型の液晶レンズ構造を採用し, 円形パタ ーン電極の径は f4mm のものを用いた。液晶材 料は MLC6080 を使用し, 配向剤はポリイミド(水 平)を用いた。またフォトマスク(\$2mm)を液晶レ ンズの円形パターンの中心と一致するように配 置し収差の影響を低減した。







(3)局所統計量フィルタ処理による合焦位置 情報の抽出

①局所統計量フィルタ

局所統計量フィルタを適用する注目領域を図 4 に示す。局所統計量フィルタは焦点距離を連 続的に変化させて撮影を行った k 枚の各焦点画 像に適用することにより、画像の画素ごとにおい て合焦位置情報を抽出することができる。このフ ィルタは注目する画素を中心とし、周辺の特定 領域内における統計量から合焦位置を算出す る。このフィルタには局所差分平均フィルタと局 所分散フィルタの2 種類がある。局所差分平均 フィルタを式(1)に示す。

$$A_{j}(x,y) = \frac{1}{W} \sum_{p=-W_{x}}^{W_{x}} \sum_{q=-W_{y}}^{W_{x}} \left| \begin{vmatrix} I_{j}(x+p+l,y+q+1) - I_{j}(x+p,y+q) \\ + |I_{j}(x+p,y+q+1) - I_{j}(x+p,y+q) \\ + |I_{j}(x+p+l,y+q) - I_{j}(x+p,y+q) \end{vmatrix} + |I_{j}(x+p+l,y+q) - I_{j}(x+p,y+q+1) \end{vmatrix} \right\}$$
(1)

ここで、ウィンドウサイズを W =(2W,+1)(2W,+1)としている。このフィルタは注目するウィンドウ内の 空間的な輝度値の差分を平均した値を抽出し、 画像において比較的高い周波数成分の部分を 抽出するフィルタとなっている。次に、局所分散 フィルタを式(2)に示す。

$$V_{j}(x,y) = \frac{1}{W} \sum_{p=-W_{x}}^{W_{y}} \sum_{q=-W_{y}}^{W_{y}} \left\{ \left| I_{j}(x+p,y+q) - \bar{I}_{j}(x,y) \right| \right\}^{2}$$
(2)

図4 注目領域

局所分散フィルタは注目画素の周辺における明 るさの分散値を抽出しているため、高い周波数 成分だけでなく比較的低い周波数成分も抽出し ている。そのため局所分散フィルタでは画像に おける高コントラスト部分を抽出できる。これらの フィルタにより得られた局所統計量 A_i(x, y)およ び V(x, y)の値を各焦点画像間の同じ位置の画 素で比較すると合焦位置において極大値を示 す[図 5]。したがって、各画素における合焦位置 を判別できるため、抽出した合焦位置情報と撮 影画像の情報(輝度値)よりすべての位置で焦 点の合った全合焦点画像を得ることができる。ま た、合焦位置情報を視覚化し、マッピングするこ とで合焦位置の分布画像を得ることが可能とな る。この局所統計量フィルタを用いて各焦点画 像から合焦位置を抽出し、合焦位置分布画像 及び全合焦点画像を抽出するプログラムを、 Labview(National Instrument)を用いて作製した。



本プログラムでは画像を読み込み、画像から 輝度値を抽出する際に RGB(R:赤色成分、G:緑 色成分、B 青色成分)のいずれかの輝度値を抽 出し 8bit のグレースケール画像に変換する。そ の後、各焦点画像において局所統計量フィルタ を適用し画素ごとの局所統計量を算出する。ル -プにより各画像間で局所統計量を比較し極大 値を示す画素を合焦画素とする。この時、注目 画素において各焦点画像間の同じ位置の輝度 値を比較したとき最大値(輝度値 255)で変化し ない場合がある。局所統計量フィルタは輝度値 の変化から合焦位置を抽出するため、その位置 の合焦位置情報は抽出できないため情報欠落 部分と定義した。このプログラムは得られた合焦 位置情報から合焦位置分布として各焦点画像 の合焦位置をマーキングした画像の他、マーキ ングした部分を合焦位置ごとに色分けし視覚的 に合焦位置を確認できる分布画像を出力するこ とができる。また、全合焦点画像は画素ごとの合 焦位置情報を抽出した後、合焦位置の画像から 輝度値を取得し1枚の画像に統合することで作 製する。

②各焦点画像の撮影

本研究で用いた被写体を図 6 に示す。被写 体は回路基板上の IC のリードフレームフレーム 部分(高さ 1mm,幅 0.2mm)を用いた。撮影した 画像の撮影条件として、サイズは1408×1056 で 露光時間が 3.2 秒である。顕微鏡システムを用 いて撮影した各焦点画像を図7に示す。撮影は 液晶レンズの外部制御電極へ電圧 V2を印加し、 円形パターン電極への印加電圧 Viは 0V 一定 (円形パターン電極と下部透明電極を短絡)とし 撮影を行った。撮影画像は Vsを 20V から 60V で印加電圧値を変えながら、リードフレームの上 部から底部の高さ 1mm にかけて連続的に合焦 位置を変えながら被写体を撮影したものである。 一般的な光学顕微鏡のように被写体ステージの 駆動が伴わないため被写体の拡大や縮小が発 生していないことが分かる。この顕微鏡システム



図6被写体(ICのリードフレーム) では各焦点画像の撮影の際,常に均一に光が 照射できるようLEDリング型照明をすべて点灯し ているため、被写体の反射が強い部分がり全て の焦点画像に映り込む。そこで LED リング型照 明を全点灯させるのではなく,点灯部分を変え ながら撮影することで複数の照明条件の画像を 撮影し,それらを統合することで情報欠落部分 を補間可能であるか検討を行った。





図7 液晶レンズを駆動させて撮影した画像

③点灯制御可能な LED リング型照明を用いた 顕微鏡システム

LED リング照明の模式図, LED リング照明を組 み込んだシステムを図 9 に示す。LED リング照 明は LED 36 個の LED をリング状に配置したもの であり, LED を 30°毎(LED 3 個分)に点灯切替 え可能である。また,被写体への照射角は 160°とする。LED の光源波長は中心波長が 630.8nm のものを使用した。LED リング照明は 16bitA/D ボードに接続されており,また A/D ボ ードは PC に USB を介して接続されている。A/D ボードのポートへの出力を制御することにより LED の点灯を制御することができる。



図 9 点灯制御可能な LED リング照明を用いた システム

④ 画像撮影と統合処理

点灯制御可能なLED リング照明を用いた撮影 では、液晶レンズへの印加電圧を変えながら各 焦点画像を撮影する他、1 つの焦点面において リング照明のLEDを 30°毎に照射方向を変え ながら撮影を行い、計 12 枚の画像を撮影した。 画像では液晶レンズへ電圧を印加していない状 態でLEDの照射方向のみを変えて撮影した画 像である。照射方向が異なるため、それぞれの 画像で表面形状により発生する強い反射光の 位置が異なっていることが分かる。各焦点画像 の撮影には液晶レンズの円形パターン電極へ の印加電圧を 0V 一定とし、外部制御電極への 印加電圧 V2を変えながら撮影した。

本プログラムでは,最終的に1枚の全合焦点 画像を統合する前に,照射方位ごとの計12枚 の全合焦点画像を求める。ここで,求めた全合 焦点画像の輝度値を各照射方向の画像同士で 比較することで最終的な合焦位置を求めるが, この時の条件として輝度値が255ではなく,その 中で最大の輝度値を示す画素を合焦画素とし ている。これにより,被写体表面形状による強い 反射光が発生している部分を取り除くことができ る。また,輝度値の変化が読み取れる中で最大 輝度値の画素を参照することで良好な照明条件 の部分を抽出できると考えられる。つまりこのプ ログラムで得られる画像は,撮影した画像の中 で最も明るい画像を基準にし,反射光による情 報欠落部分を次に明るい画像で補間するプログ ラムである。

④合焦位置分布画像の抽出

点灯制御可能な LED リング型照明を用い撮影 した画像に対し局所統計量フィルタを適用し, 合焦位置分布画像及び全合焦点画像を求めた 結果を図10に示す。図10(a)はLEDを全点灯し 被写体に均一に光を照射し得た画像で、図 10(b)は照射方向を切替えながら撮影した画像 である。全点灯での撮影画像は被写体形状によ る強い反射光による情報欠落が生じているが、 部分点灯による撮影画像では情報欠落部分が なく、欠落を補間できていることが分かる。照明 条件の画像を統合したため、リードフレームと基 板底部両方で明るさが十分になるように統合さ れた。



(4) 液晶レンズを用いたカメラシステムの特徴抽出 ① 液晶レンズを用いたカメラシステムの構造

液晶レンズを用いた顕微鏡システムを図 11 に 示す。カメラは CMOS の USB カメラ (DFK72AUC02、 The Imaging Source Co.)を使 用した。カメラに接続したビデオレンズは焦点距 離が 50mm である固定焦点レンズ(Edmund Optics)を用いた。液晶レンズは被写体側に、レ ンズの円形開口部とビデオレンズが一致するよう に取り付けている。なお、液晶分子の配向方向 と偏光板の偏光方向を合わせた。照明は蛍光 灯(白色)を用い撮影を行った。カメラ及び電源 装置は USB により PC と接続されており、カメラ は撮影及び撮影条件を制御可能であり、電源装 置は印加する電圧値及び周波数を制御可能で ある。使用した低電圧駆動型液晶レンズを図 12 に示す。この液晶レンズは従来型と異なり、電極 基板上にはフォトポリマー絶縁膜をスピンコート し、さらにその上に高抵抗膜として酸化亜鉛を RF スパッタリング法により成膜した。液晶は

MLC6080 (Merck)を用いた。円形パターン電極 は 6mm である。



図 11 液晶レンズを用いたカメラシステムの構造



図 12 低電圧駆動型液晶レンズの構造

②カメラシステムによる特徴抽出

被写体としてロンキールーリングターゲットを 用いた。使用したターゲットは縦方向に平行な パターンと横方向に平行なパターンが複合した ものを用いた。横方向に平行なパターンは 0.5 lp/mmの解像度を示し、縦方向に平行なパター ンはターゲットを光軸との法線に対し 80°傾け て配置した場合に 0.5 lp/mmの解像度を示す。 撮影はビデオレンズの倍率を調節し、液晶レン ズから 25cmの位置に焦点を合わせ、その位置 とターゲットの 0の目盛が一致するように配置し た。ターゲットに印刷された数字は、ターゲットを 光軸との法線に対し80°傾けて配置した場合の 距離を示している。つまり合焦位置を移動させた 際、(目盛の値+25cm)が被写体距離λとなる。

被写体とするロンキールーリングターゲットの 撮影条件は、画像サイズ1296×972(ビニング使 用)で露光時間が 0.25 秒である。液晶レンズの 外部制御電極へ電圧 V2を印加し、円形パター ン電極への印加電圧 V1は0V一定(円形パター ン電極と下部透明電極を短絡)とし撮影を行っ た。撮影画像は V2を 0V から 4.2V で印加電圧 値を変えながら、ターゲットの 0 目盛の位置から 奥方向にかけて連続的に合焦位置を変えなが ら被写体を撮影したものである。液晶レンズへの 電圧印加のみで合焦位置を移動させているた め被写体の拡大縮小が非常に小さい画像が撮 影できた。

③合焦位置分布·全合焦点画像の抽出

撮影した画像に対し,局所分散フィルタを適用することで焦点位置情報の抽出を行った。局所分散フィルタのウィンドウサイズは10×10であり,画像は35枚用いた。合焦位置情報から合焦位置の分布と全合焦点画像を求めた結果を図13(a),(b)に示す。図13(a)の合焦位置分布にお

いて 0 cm (λ = 25 cm)の位置から 14 cm (λ = 25 cm)付近まで合焦位置を抽出できており, ターゲットの合焦位置を滑らかに抽出できていることが分かる。また、図 13(b)の全合焦点画像においても 0 cm の位置から 14 cm 付近まで焦点の合った画像を得ることができた。



(a)合焦位置分布画像 (b)全合焦点画像 図 13 カメラシステムによる特徴抽出

④近赤外線波長における撮影及び特徴抽出

局所分散フィルタ処理により抽出した合焦位 置情報をもとに合焦位置分布及び全合焦点画 像を求めた結果をそれぞれ図 14(a),(b)に示す。 合焦範囲に若干の乱れが生じていることが確認 できる。これは先述した S/N の劣化が原因であ ると考えられる。局所分散フィルタは注目領域の コントラストに着目し、高コントラスト部分を合焦 位置とするため、このようなコントラストが低下し た画像では検出精度が低下するものだと考えら れる。近赤外光領域における感度が高いカメラ を用いることにより改善するものと思われる。



(a)合焦位置分布画像 (b)全合焦点画像 図 14 近赤外光波長における特徴抽出

5. 主な発表論文等

- 〔雑誌論文〕(計7件)
- <u>河村希典</u>、ディスプレイ用途を超える液晶の利用の可能性、応用物理学会誌、査読 有、第84巻、2015、131-136
- ② M. Kawamura、E. Yumoto、S. Ishikuro、 3D Microscope System by Using a Liquid Crystal Lens、International Journal of Optomechatronics、査読有、Vol.7、2013、 149-159
- ③ <u>M. Kawamura</u> and K. Toshima、Shape Measurements by Using a Liquid Crystal Lens、Molecular Crystals and Liquid Crystals、査読有、Vol.542、2011、 190/[712]-195/[717]

[学会発表](計 59:国外 8+国内 51 件) 国際会議(計 8 件)

 M. Kawamura and S. Ishikuro, Feature extraction from multiply focal images by using a liquid crystal lens, 25th International Liquid Crystal Conference, 2014.7.1, Dublin, Ireland

- ② <u>M. Kawamura</u> and S. Ishikuro 、 3D Microscope System by Using a Liquid Crystal Lens and an LED Ring Illumination, Proceedings of The international society for optics and photonics, Liquid crystals XVII, Vol. 8828 、 88280Q-1-88280Q-6 2013.8.26 San Diego、 USA
- ③ <u>M. Kawamura</u>, E. Yumoto and S. Ishikuro, Three-dimensional imaging system by using a liquid crystal lens , ISOT 2012 International Symposium on Optomechatronic Technologies , 2012. 10.29 -10.31, Paris
- ④ <u>M. Kawamura</u>, E. Yumoto and H.Goto, Microscope system by using a liquid crystal lens with a variable focal length function, ISOT 2011 International Symposium on Optomechatronic Technologies, 2011.11.1 -3, Hong Kong

国内学会(計51件)

- 千田誠、田村賢介、<u>河村希典</u>、佐藤進、液 晶レンズの応答特性(I)、2015 年第 61 回 応用物理学会春季学術講演会、12p-A13-3、 2015.3.12、東海大学湘南キャンパス
- ② <u>河村希典</u>、液晶レンズの最近の研究動向、 京都光技術研究会、招待講演、2015.2.20、 京都府中小企業技術センター
- ③ <u>河村希典</u>、石黒駿介、近赤外線波長領域に おける液晶レンズを用いた特徴抽出、第75 回応用物理学会秋季学術講演会、 18p-PA1-5、2014.9.19、北海道大学
- ④ <u>河村希典</u>、石黒駿介、液晶レンズを用いた 奥行情報の特徴抽出、2014 年日本液晶学 会討論会、2014.9.9、島根くにびきメッセ
- 5 <u>河村希典</u>、液晶レンズの研究開発、医工連携研究開発セミナー、2014.6.18、秋田大学
- ⑥ <u>河村希典</u>、石黒駿介、液晶レンズを用いた 多焦点画像からの特徴抽出、2014 年 第
 61 回応用物理学会春季学術講演会、 18p-PA10-3、2014.3.18、青山学院大学
- ⑦ 石黒駿介、西島寿明、<u>河村希典</u>、低電圧駆動液晶レンズを用いた撮影画像の特徴抽出、 平成26年東北地区若手研究者研究発表会「音・光・電波・エネルギー・システムとその応用」、YS-12-B1、2014.2.28、東北工業大学
- ⑧ <u>河村希典</u>液晶レンズを用いた光学システム への応用、第2回高度センサ応用による環 境・機械・生体の計測制御技術創生に関す る協同研究委員会(ISAM)、招待講演、 2013.10.25 早稲田大学西早稲田キャンパス
- ⑨ 石黒駿介、<u>河村希典</u>、低電圧駆動型液晶レンズ及び LED リング型照明を用いた3次元 顕微鏡システム、2013 年日本液晶学会討論 会、2013.9.9、大阪大学豊中キャンパス
- ⑩ <u>河村希典</u>、液晶レンズを用いた光測定装置 への応用、招待講演、京都光技術研究会、 2013.7.4、京都府中小企業技術センター
- ① <u>河村希典</u>、新規液晶レンズとその応用、第5 1回光波センシング技術研究会講演会「光 波センシングのための偏光技術」、招待講演、 2013.6.5、東京理科大学

- ② 石黒駿介、佐藤翔吾、<u>河村希典</u>、液晶レンズ及び LED リング型方位照明を用いた顕微鏡システムによる3次元形状測定、2013年第60回応用物理学会春季学術講演会、29p-PB10-4、2013.3.29、神奈川工科大学
- ③ 石黒駿介、湯本英治、及川郷志、<u>河村希典</u>、 液晶レンズを用いた 3 次元顕微鏡、固体光 源分科会-発光型/非発光型ディスプレイ 合同研究会、2013.1.25、静岡大学
- ④ 石黒駿介、<u>河村希典</u>、液晶レンズを用いた 顕微鏡システムによる形状測定、第 67 回応 用物理学会東北支部学術講演会、6pB05 2012.12.6、東北大学
- (5) <u>河村希典</u>、湯本英治、石黒駿介、液晶素子を用いた顕微鏡合焦画像、2012 年秋季第73 回応用物理学関係連合講演会、13p-PA8-5、2012.9.13、愛媛大学
- 16 <u>河村希典</u>、湯本英治、石黒駿介、液晶レンズを用いた顕微鏡システムの全焦点画像の抽出、2012 年液晶学会討論会、PB36、2012.9.5、大阪大学
- ① 糸田大輝、<u>河村希典</u>、佐藤進、BaTiO3 ナノ 微粒子分散膜を用いた液晶素子の電気光 学特性、2012 年春季第 59 回応用物理学関 係連合講演会、15p-GP5-5、2012.3.15、早 稲田大学
- 18 湯本英治、及川郷志、後藤久志、<u>河村希典</u>、 焦点可変機能を有する液晶素子を用いた3 次元画像システム、照明学会固体 光源分 科会発光型/非発光型ディスプレイ合同研 究会、2012.1.28、秋田大学
- 19 及川郷志、湯本英治、<u>河村希典</u>、液晶レンズを用いた顕微鏡システムの収差特性、第66回応用物理学会東北支部学術講演会、2aB04、2011.12.2、東北大学
- ③ 湯本英治、及川郷志、<u>河村希典</u>、液晶光学 デバイスを用いた実体顕微鏡システム、
 2011 年液晶学会討論会、1a11、2011.9.11、
 東京都市大学世田谷キャンパス

〔図書〕(計0件)

〔産業財産権〕 ○出願状況(計0件) ○取得状況(計0件)

〔その他〕 ホームページ等

http://www.ee.akita-u.ac.jp/~liquid-cry stal/kawamura/

6. 研究組織

(1)研究代表者 河村 希典(KAWAMURA, Marenori) 秋田大学・大学院工学資源学研究科・講師 研究者番号:90312694
(2)研究協力者 大友 和夫(OTOMO, Kazuo)
(3)研究協力者 佐山 一郎(SAYAMA, Ichiro)